Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/625,150	CHANG, PETER J.
Examiner	Art Unit

Joseph A. Kaufman

3754

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
222	137			
	145.5			
	145.6			
	326			
	327	5/23/2005	JAK	
•				
			:	

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
	<u>i</u>			
L		İ		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR
·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	~	
•		
	•	
		-